5	eai	cn	No	tes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/672,550	UCHIDA, KAORU	
Examiner	Art Unit	
Alex Liew	2624	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
			
	,	1	
	. 514		
:			

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
			,	
	l		-	

(INCLUDING SEARCH		<u>,</u>
	DATE	EXMR
382/124-127 limited to text search	1/6/2007	AL
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
, , , ,		
•		
·		
		1